Reference No. J5145

Dispatch No. 119030

Dispatch Date: April 16, 2002

Decision of Refusal

Patent Application No.

2000-338177

Drafting Date:

April 12, 2002

Examiner of JPO:

7523 Masaki Shibanuma

Title of the Invention: Vacuum Processing Device and

Vacuum Processing Method for

Substrate

Applicant:

Hitachi Ltd.

Agents:

Katsuo Ogawa (and another person)

This patent application is refused for the reason as stated in the notification of reason(s) for refusal dated December 14, 2001.

The argument and amendment have been examined, but no basis sufficient to overthrow the previously given reason(s) for refusal has been found.

Remark:

A technical concept that "a substrate is transferred one by one from any location in a cassette to said load lock chamber" is a well-known art (if necessary, refer to the publication of unexamined Japanese Patent application No. Hei 1-170013) and another technical concept that "a substrate is recovered one by one to an original position of the original cassette" is also a mere well-known conventional means as described in the previous cited document 3.

In addition, it is deemed that a technical concept that "the cassette having all the substrates processed therein is recovered from said cassette table and another cassette storing a not-yet processed substrate therein is mounted on said cassette table" to enable itself to be processed continuously is a mere technical matter that persons skilled in the technical field can naturally expect.

I certify that matters described above are identical with the original file.

Date of certification: April 15, 2002

Administrative Official of Ministry of Economy, Trade and

Industry Yoshimasa Tsukamoto

Japanese Unexamined Patent Publication No. Hei 1-170013 Publication date: June 5, 1989

Patent Application No. S62-328921

Patent Application date: Dec. 25, 1978

Inventor: Shinji Inoue

C/O Teru Kyushu KK

2655, Tsukure, Kikuyo-Machi, Kikuchi-Gun,

Kumamoto-Ken,

Applicant: Teru Kyushu KK

2655, Tsukure, Kikuyo-Machi, Kikuchi-Gun,

Kumamoto-Ken,

Agent: Patent Attorney; Kazuo Moriya

1. TITLE OF THE INVENTION

Wafer Transfer Method

- 2. WHAT IS CLAIMED IS:
- 1. A wafer transfer method for executing a treatment conforming to the predetermined sequential order in the process for sequentially pre-processing a plurality of wafers accommodated respectively within a plurality of cassettes.
- 2. A wafer transfer method according to claim 1, wherein said cassette includes an identifying part to be recognized and said identifying part is recognized with a recognizing means provided within each treatment.

- 3. A wafer transfer method according to claim 1, wherein said wafer is provided with an identifying part to be recognized and is recognized with a recognizing means provided within each treatment.
- 4. Awafer transfer method according to claim 1, comprising a cassette in which each of two poles is formed of a plurality of linear bar bodies arranged in parallel in the cross-member form and said linear bar bodies of different poles respectively form pairs to place a wafer and two transfer arms provided with a vertical mechanism and a rotary mechanism to have an attracting port at the end part thereof in order to take out the wafer at the predetermined position and accommodate the wafer to the predetermined position with said arm located at the position not contact with said pole during rotation.

3. DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

[Industrial Field of Utilization]

The present invention relates to a method of transferring a treatment object.

[Description of the Prior Art and Problem to be Solved by the Invention]

In a semiconductor device maker, wafers are generally manufactured and treated through the treatments such as resist coat, etching, ion implantation, diffusion, oxidation, metal film evaporation and photolithography or the like.

In such a series of manufacturing processes, a plurality of wafers are accommodated within a cassette including an accommodation groove formed in the multiple stages at the internal wall thereof and are then sequentially transferred to each treatment. The cassette accommodating the wafers is

usedinplural numbers and wafers are manufactured through the pre-processing stages as explained above. Therefore, it is essential that the correct treatment sequence is assured and historical record of wafer is obvious. When many cassettes are used, there rises a demerit that if the cassette does not have a recognizing means, the processing sequence of cassettes may be changed and thereby treatment sequence of wafers is also changed. Moreover, within a certain treatment, a cassette is accommodated within the cassette accommodating part, the cassette is moved vertically and the wafers are transferred with a transfer means such as a belt conveyor or the like provided at the lower side of the cassette.

However, this method also has a demerit that the treatment sequence is changed because the wafers are taken out sequentially from the lower side of the cassette and are accommodated from the upper side of the cassette. Moreover, the other method has also been proposed in which the wafers accommodated within the accommodation groove at the internal side of the cassette are taken out with a take-out mechanism. But, this method also has a demerit that since the wafers are accommodated or taken out without confirmation (with a blind operation) under the assumption that the wafer accommodating position and accommodation interval are constant, if a wafer is broken or missed in the sampling inspection, for example, the wafers cannot be accommodated or taken out at the correct position.

Particularly, when the wafers are treated in the small-quantity and multiple-kind treatment corresponding to ASIC, transfer error due to a non-attendant transfer vehicle in the manufacturing line and a transfer error due to the manufacturing apparatus are often generated. Even in

this case, since the treatment is always desirable to be executed for the same kind in the same processing condition, the re-arrangement of the treatments is requested.

It is therefore an object of the present invention to provide a wafer transfer method which can eliminate the demerits explained and is capableofsequentially transferring the wafers in the predetermined sequence in each treatment.

[Means for Solving the Problems]

In order to attain the object explained above, the present invention is characterized in that wafers treated in the predetermined sequence in each treatment to sequentially execute the pre-process of a plurality of wafers accommodated respectively within a plurality of cassettes.

Particularly, the present invention is also characterized in that the cassettes and wafers are provided with an identifying part to be recognized and the identifying part is recognized with a recognizing means provided within each treatment.

Asamethodtorealizetheobjectexplainedabove, the present invention discloses a wafer transfer method comprising a cassette in which each of two poles is formed of a plurality of linear bar bodies arranged in parallel in the spiral form and the linear bar bodies of different poles respectively form pairs to place a wafer and two transfer arms provided with a vertical mechanism and a rotary mechanism to have an attracting portat the endpart thereof in order to take out the wafer at the predetermined position and accommodate the wafer to the predetermined position with the arm located at the position not contact with the pole during rotation.

[PREFERRED EMBODIMENT]

A preferred embodiment of the method of the present invention will be explained with reference to the accompanying drawings.

An identifying part indicating a kind of wafer and a lot number can be formed, as an identifying part of cassette and wafer, by utilizing a method in which a plurality of small holes are perforated and are combined to indicate barcodes and analog values or only the number or symbol is given to such holes. Fig. 1 shows an example in which a barcode (a) is attached to a cassette 1 and a wafer 2. In the wafer 2, such identifying part may be formed along an orientation flat portion.

As a recognizing means for recognizing such identifying part, an optical information processing device or the like is used. A cassette recognizing method using the optical information processing device will be explained with reference to Fig. 2.

In Fig. 2, the cassette 11 accommodating the wafers Whaving completed the processes, for example, the resist coating process and exposure process in the wafer processing devices A and B is provided with an attached tabular member a'on which upper surface the small holes are perforated as the identifying part. The cassette 11 is transferred with the transfer belt b, recognized with the optical information processing device 4 as a recognizing means to recognize the tabular member a' as the recognizing portion and with a reflecting plate 5. The transfer destination of each cassette is determined based on an instruction from a dictionary of the process sequence for each cassette which has been previously edited by the CPU. The cassette is then transferred to the processing device C in order to execute the

next process of the wafers W.

The optical information processing device 4 radiates a laser beam from a laser beam emitting port 6 to irradiate the tabular member a' on the cassette 11 in order to optically detect the boring position with an ITV camera (not illustrated) using the beam reflected from the reflecting plate 5. A detection output signal is compared with the previously stored recognition dictionary and the matched dictionary content is outputted asarecognitioninformation. Moreover, anoutput of the optical information processing device 4 is connected to a memory (not illustrated) in which the cassette processing sequence is stored and thereby this cassette processing sequence can be outputted. In the case where the cassette is transferred to the next development process (not illustrated) after the process with the device C for the next process, for example, with the UV-setting process with these recognition means or transferred in direct to the development process (not illustrated), the cassette which should be transferred is searched. When the cassette of the correct sequence is recognized, this cassette is transferred in direct, but when the cassette of erroneous sequence is recognized, this condition is indicated with a means, for example, a buzzer or the like (not illustrated). As explained above, the cassette can be recognized and processed in the correct cassette processing sequence.

As another embodiment of the cassette recognition method, it is proposed to use a cassette station which is a buffering mechanism. This cassette station will be explained with reference to a perspective view of the cassette station shown in Fig. 3. The cassette disposition locations

21 to 27 are defined on the cassette station 20 and the cassettes 11 on which the identification portion, for example, a barcode (a) is attached are disposed to these locations 22 to 27. The cassettes accommodating the wafers processed in the wafer processing device D are disposed with a robot arm 21 to the cassette disposition locations 22 to 27 on the cassette station 20. The disposed cassettes are transferred to the processing apparatus E of the next process in the correct transfer sequence because the attached barcode a-1 is read with irradiation of a laser beam from the optical information processing device 41 provided at the end point of the robot arm 21.

The barcode a-1 may be read by moving the robot arm 21 for irradiation with the laser beam or by rotating the cassette station 20 through connection of the cassette station to a rotating mechanism. Moreover, it is also possible to read the barcode attached at the position a-2 of the cassette by utilizing an optical information processing device in place of that provided at the endpoint of the robot arm. The optical information processing device 42 is connected to a memory (not illustrated) storing the cassette processing sequence in order to recognize the cassette processing sequence.

In above embodiment, the treatment sequence is designated with the identifying part such as barcode affixed to the cassette but when a treatment as shown in Fig. 2 is executed with only a unit of device such as the devices DandE, the treatment sequence may be designated with the disposition locations 22 to 27 on the cassette station 20.

Itisof course possible, in addition to the embodiment of the transfer method including a cassette recognizing means, to transfer the cassette

based on the judgment of a worker by comparing the cassette treatment sequence with the cassette treatment sequence previously stored.

Moreover, as the other embodiment of the transfer method including a wafer recognizing means, an embodiment of a transfer apparatus to realize the transfer method including a means for recognizing the wafer treatment sequencedepending on the accommodation locations of wafers will be explained with reference to the front elevational view of Fig. 4(a), a cross-sectional view of Fig. 4(b) and a side elevation of Fig. 4(c). Namely, an embodiment of taking out the wafers of the same kind when the wafers of different kinds are accommodated within a cassette corresponding to ASIC will then be explained.

In Fig. 4(a), Fig. 4(b) and Fig. 4(c), the cassette 30 is formed of two poles 32 and 32(a) fixed by a bottom plate 31 and an upper plate 31(a) and a linear bar body 33 provided in parallel like a cross-member to the poles 32 and 32(a) and a wafer W is accommodated on the plane determined by the linear barbody 33. Awafer accommodation arm 34 providing an attracting port (not illustrated) connected to attracting device (not illustrated) at the end point of the backward direction of the pole 32 is coupled with a vertical drive and rotary drive mechanism 34(a) and the wafers transferred with a recipient belt 36 are attracted with the wafer accommodation arm 34. Moreover, a wafer take-out arm 35 providing an attracting port (not illustrated) coupled with an attracting device (not illustrated), like the wafer accommodating arm 34, at the forward direction of the pole 32(a) is connected to the vertical drive and rotary drive mechanism 35(a). Thereby, the attracted wafers can be transferred on the transfer belt 37. The wafer

transfer apparatus is connected with a memory to store a accommodating stage 33 of the cassette 30 which is the accommodation position of wafer W. Accordingly, the wafer can be taken out from the desired accommodation position.

The wafer transfer method in the wafer transfer apparatus structured as explained above will be explained. When a cassette 30 accommodating wafers is accommodated to the cassette accommodating part in a process of the pre-treatment, the wafer take-out arm 35 is lifted with the vertical drive mechanism 35(a). When the arm 35 reaches the target accommodation stage in which the wafer W which should be treated first is accommodated, the take-out arm 35 is rotated with the rotary drive mechanism 35(a) to reach the position of wafer W by drawing an orbit 35(c) to attract the wafer W. Thereafter, the take-out arm 35(c) is rotated again in the inverse direction by drawing the orbit 35(c) and is lowered to the position of the transfer belt 37 with the vertical drive mechanism 35(a). When the take-outarm35 is placed in contact with the transfer belt 37, the attracting operation is stopped and thereby the wafer W is left on the transfer belt 37 and it is then transferred to the processing device with the transfer belt 37. With repetition of the operation explained above, the wafers may be treated in the correct treatment sequence.

The wafers having completed the treatment in the processing device are transferred with the recipient belt 36 and are then attracted with the accommodating arm 34. This accommodating arm 34 is raised up to an any desired vacant stage with the vertical drive mechanism 34(a). When the accommodating arm 34 reaches the target stage, it is rotated to draw

an orbit 34(c) with the rotary drive mechanism 34(a). When the wafer has come to the accommodation position, the accommodating arm accommodates the arm by suspending the attraction. The arm 34 is in turn rotated to drawtheorbit34(c) with the rotary drive mechanism 34(a) after accommodation of the wafer and is then moved downward until it is placed in contact with the recipient belt 36. With repetition of the operation explained above, the wafers can be sequentially accommodated in the predetermined sequence.

The method for sequentially taking out or accommodating the wafers from or to the cassette accommodating stage in the correct wafer treatment sequencehas been explained above, but the wafers can of course be accommodated and taken out to and from an any accommodating stage even in the case of the sampling test or the like.

In addition to the transfer method utilizing a treatment sequence recognizing means depending on the wafer accommodating position explained above, it is also possible that the wafers are identified and transferred by irradiating, in each processing device, the identifying part on the wafer such as the barcode or combination of the positions of a plurality of small holes perforated with a laser beam using the optical information processing device.

[Effect of the Invention]

According to the present invention, an identifying part to be recognized is provided to a cassette and a wafer, the treatment can be executed in the correct sequence without changing the wafer treatment sequence in the treatment sequentially executed for the wafers. Therefore,

even when the wafer may be broken during the treatment or when the sequence is changed in the sampling inspection, the wafers may be transferred sequentiallywithoutoverlapped accommodation thereoftotheaccommodation stage of cassette or missing of accommodation. Moreover, if a trouble occurs during the manufacturing process, historical record of wafer can be known and therefore the adequate treatment can be conducted.

In addition, when it is requested to change the wafer treatment sequence upon knowing the wafer treatment sequence or when it is requested to accommodate the wafer to the desired location in the cassette, the wafer treatment sequence can be changed freely.

4. BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

Fig. 1(a) and Fig. 1(b) are diagrams showing an embodiment of a wafer and a cassette of the present invention.

Fig. 2 and Fig. 3 are diagrams showing an embodiment of the cassette transfer method of the present invention.

Fig. 4(a), Fig. 4(b) and Fig. 4(c) are diagrams respectively showing an embodiment of the wafer transfer method of the present invention.

- 1, 11, 30.....Cassette;
- 2....Wafer;
- 4, 41, 42...Optical information processing device;
- 5....Reflecting plate;
- 20.....Cassette station;
- 21....Robot arm;
- 22 to 27....Cassette disposition location;

```
32, 32(a)....Pole;
```

33....Linear bar body;

34....Accommodating arm;

35....Take-out arm;

34(a), 35(a).....Vertical and rotary drive mechanism;

34(c), 35(c)....Orbit;

36....Recipient belt;

37....Feed belt;

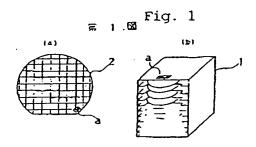
a, a-1, a-2....Barcode;

a'....Tabular member (to which small holes are perforated);

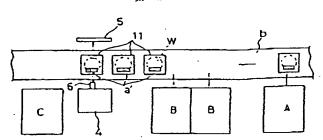
A, B, C, D, E...Processing device;

特别平1-170013(5)

第 3 図Fig. 3

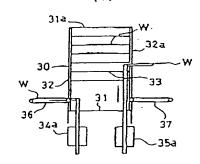


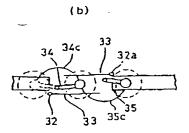
⊊ 2 ⊠ Fig. 2

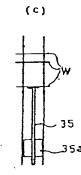


21 41 D
23 23 20 20

第4 ❷ Fig. 4 (a)







⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1 − 170013

動Int.Cl.*
 識別記号 庁内整理番号 砂公開 平成1年(1989)7月5日
 H 01 L 21/02 A-7454-5F
 B 65 H 1/28 3 2 0 7716-3F
 1/30 3 1 0 8310-3F 審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

49発明の名称

ウエハ搬送方法

到特 願 昭62-328921

❷出 願 昭62(1987)12月25日

⑩発 明 者 井 上 真 二 ⑪出 頤 人 テル九州株式会社 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2655番地 テル九州株式会社内

熊本県菊池郡菊陽町津久礼2655番地

四代 理 人 弁理士 守谷 一雄

明阳南

1. 発明の名称

ウェハ奴送方法

2. 特許請求の範囲

- 1. 複数のカセット内にそれぞれ収納される複数のウェハを順次的処理する工程において、所定の順番によって処理することを特徴とするウェハ酸送方法。
- 2. 前記のセットは認識される扱別部を有し、 該意別部を各処項工程内に設けた思議手段により 認識することを特徴とする特許請求の範囲第1項 記載のウェハ敷送方法。
- 3. 前記ウェハは認識される微別部を有し、多 処理工程内に設けた認識手段によって認識することを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のウェ ハ製造方法。
- 4.2本の支柱の各々からさん状に並設された 複数の移状体から成り、足つ相異なる支柱の耐記 物状体はそれぞれ対をなしウェハを観図可聞とし たカセットと、垂直機構及び回転機構を留え且つ

先始節に収着口を有する2本の報送アームであって、四気時に前記支柱に接触しない位置に配置された前記アームにより所強の位置のウェハを取り出し且つ所疑の位置にウェハを収納することを特徴とする特許研究の範囲第1項記載のウェハ設送方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分析】

本発明は処理体の組送方法に関する。

【従来の技術及び発明が解決しようとする問題点】 半導体製造工程において、一般にウェハはレジストコート、エッチング、イオン佐入、拡散、酸化、金具販売者、ホトリングラフィー等の各工程を経て製造、処理されている。

ごれらの一連の製造工程において、ウェハは内 低に多数に形成された収納得等を有するカセット に複数被収納されて類次各工程に頻道されている。 ウェハを収納したカセットは多数使用され、遂次 前配のような前処理工程階段を経て製造されるた め、処理類を正しく行い、ウェハの経題を知る事 ができるようにしておく必要がある。多数のカセットを使用する場合。カセットが認及手段を持たないと、カセットの処理版が狂ってしまい。 従ってウェハの処理隊も正しくなされなくなってしまうという欠点があった。 また、一処理工程中においてはカセットをカセット収納部に収納し、カセットを上下移動させて、カセットの下方に装備されたベルトコンベア等の緊送手段で、ウェハの競 でを行っている。

しかし、この方法ではウェハはカセットの下方から順次取り出され、収納される時はカセットの上方から順次収納されるため処理原面が狂ってしまうという欠点があった。また、他の手段としてカセット内型の収納得に収納されたウェハを取り出し機構で取り出す方法もあるが、ウェハの収納位限及び収納問解を一定値としてめくら操作で取り出し、挿入を行っていたので、ウェハの破損や抜きとり後置等で欠番があった場合等、ウェハの適正な位置の取り出し挿入が行われないという欠点があった。

ら成り、且つ相異なる支柱の前記様状体はそれぞれ対を成し、ウェハを設置可能としたカセットと、 室面機構及び回転機構を研え且つ先類部に吸着口 を有する2本の搬送アームであって、回転時に前 配支柱に接触しない位置に配置された前記アーム により所第の位置のウェハを取り出し且つ所望の 位置にウェハを取納することを特徴とする。

(爽淀奶)

・以下水発明方法の実施例を図面を参照して説明 する。

カセット及びウェハの識別部として、パーコードやアナログ数質など複数小孔を穿孔し、これらの位位の組合せあるいは単に需号や配号を付す等の方法を用いることによりウェハの品様、ロット機号などを製示した観別部を形成することができる。第1回にカセット1及びウェハ2にパーコードaを断者した例を示す。ウェハ2においてはオリエンテーションフラット部に沿って形成してもよい。

これらの説別部を認識する認識手段として光情

特に、ASIC対応で少量多品額になると異適 ラインでの無人散送率による知送エラーや関連数 盤のトラブルによる超送エラーなどが多々発生す る。このような場合においても処理は常に同一種 は同一条件処理が量ましいため、処理の再配列が 量まれる。

本発明の目的は上記欠点を解消し、ウェハの各 処理工程において予め定めた処理順に搬送可能な ウェハ搬送方法を提供することにある。

[問題点を解決するための手段]

本売明は以上のような目的を達成するため、役 数のカセット内にそれぞれ収納される複数のウェ ハを順次俯処理する工器において、各処理工程に おいて所定の断番によって処理することを特徴と する。

特に記記力セット及びウェハは認識される識別 部を有し、該議別部を各処理工程内に設けた認識 手段により認識することを特徴とする。

このような方法を実現する方法として2本の支 柱の各々からさん状に並設された複数の棒状体か

程処理拡震等を用いる。光情報処理抜政を用いた カセット認識方位を第2回を用いて説明する。

第2回において、ウェハの処理工程装置である A及びBで処理辨例えばレジスト強布工程、研光 工程券のウェハWが収納されているカセット11 は上面に扱別部である小孔を穿孔された板状体 a' が贴着され、概述ベルトトによりカセット11は 競送され、裁別部である板状体 a' を認識する認 競手段である光情報処理装置4及び反射板5によ り認識され、予めCPUで超まれたカセット別工 程期の辞書からの命令に基づき、各カセットにつ き搬送先が決定され、ウェハWの次の処理が行わ れるC数個へ搬送される。

 報処理装置4の出力はカセットの処理順が記憶された記憶装置(図示せず)に接続され、カセットの処理順を出力することができる。これらの認識手段により、次の処理の行われる設置に何えばひ V硬化処理工程で処理後、次の現像工程(図示せず)へ搬送されるかあるいは直接次の現像工程(図示せず)へ搬送する場合、般送されるべきカセットを採取し、正しい順番のカセットが認識されれば、例えばブザー等の手段(図示せず)で表示させる。このようにしてカセット処理順に正しく認識処理することができる。

カセット認識方法の他の笑流例として、バッファリング機構であるカセットステーションを用いる方法がある。第3回に関示のカセットステーションの斜視関を参照してカセットステーションを説明する。カセットステーション20上にカセット就政位理22~27を設け、ここに識別部である例えばバーコードaが貼着されたカセット11
が程置される。ウェハ処理装置Dで処理液のウェ

また、上記の実施例はカセットに貼着したパーコード等の説別部により処理類を認識したが第2 図に示すような一処項工程をそれぞれ装置D、Eのように1台の装置で行う場合は、カセットステーション20の裁獄位置22~27により処理期を認識してもよい。

以上のカセットの認識手段を有した数送方法の 実施例の他に予めカセットの処理順を記録してお いたものにカセットの処理順を照合し、人の判所 によって報送してもよい事は言うまでもない。

また、ウェハの収減手段を有する戦选方法の実 随例として、ウェハの収納位置によりウェハの処 理順を認識する手段を打する概送方法を実現する 搬送装置の一実施例を第4回(a) 正面圏、第4 圏(b) 断耐圏、第4回(c) 側面圏を用いて設 明する。即ち、ASIC対応で1カセット内に複 数品種のウェハが不順に設けられている場合。同 一品種を残壊して取出す場合の実施例を説明する。 第4回(a)、(b) 及び(c) においてカセット30は2本の支柱32及び32(a)が底板 ハも収納したカセットステーション20上の力セット収配位置22~27にロボットフーム21により配置される。 収置されたカセットは次工程の行われる処理装置をにロボットアーム21の先端に設けられた光質報処理装置41によりレーザ光をパーコードュー1に限射し、その反射光により設み取りを行い、正しい順番のカセットが散送されるようになっている。

バーコード a-1 の飲み取りは、レーザー光がパーコードの位置に照射されるようにロボットアーム 2 1 の移動により行ってもよいし、又カセットステーション 2 0 を回転機構に接続し、カセットステーション 2 0 の回転で行ってもよい。又、パーコードの読み取りはロボットアームの先端に設置したものでなく他に設置した光情報処理装置 4 2 を使用して、カセットのa-2 の位置に貼れしたパーコードを読み取るようにしてもよい。光情報処理装置 4 2 はカセットの処理限を記憶させた記憶装置 (図示せず) に設続され、カセットの処理順を認識することができる。

31及び上板31 (a) により固定され、2水の 支柱32及び32 (a) にさん状に並設された移 状体33から形成され、移状体33で決定する) 平面上にウェハWが1枚収納される。支柱32の 後方免媒に吸引装置(歯示せず)に接続された吸 君口(厨宗せず)を設けたウェハ収納アーム34 ・ がと下限勤及び回転駆動機構34(a)に接続さ れ、受け取りベルト36により敷送されるウェハ をウェハ収納アーム34で吸着できるようになっ ている。又、女性32.(a)の前方にウェハ収納 アーム34と同様に先鉄に吸引装置(図示せず) に接続された吸着口(圓示せず)を放けたウェハ 取り出しアーム35が上下疑別及び四転駆助機構 35 (a) に接続され、吸着したウェハを送り出 しベルト37上に厳盗することができる。前院の ウェハ観送装置は記憶装倒に接続され、ウェハW の収納場所であるカセット30の収納収33を記 娘することができ、それにより所望のウェハの収。 納場所からの取り出し可循になっている。

以上のような構成のウェハ環送板置におけるウ

ェハの撤送方法を脱明する。前処理の一工器にお けるカセット納収部にウェハが収納されたカセッ ト30を収納するとウェハ取り出しアーム35が 上下駆動機構35(a)により上昇され、第1に 処理すべきウェハWが収謝されている目的の収納 役に選すると、四部駆動機構35(a)により軌 近35 (c)を描いて取り出しアーム35がウェ ハWの位置に選するように回転され、ウェハWを ・吸着した後再び軌道35 (c) を描いて逆に回転 させ、上下駆動機構35(*)により、送り出し ベルト37の位置まで下降させる。 取り出しアー ム35が送り出しベルト37に接触すると吸引を 停止させ、ウェハWは送り出しベルト37上に収 置され、送り出しベルト37により処理装置に盟 送される。以上のような動作を執返すことにより ウェハの処理版を正しく処理を行う事ができる。 処理監配で処理後のウェハは受け取りベルト36 により数送され収納アーム34に吸消され、上下 賍助機械34(a)により収納アーム34を任意 の空段まで上昇させ、目的の段に違すると同転駆

動機械34(a)により軌道34(o)を描くように回転させ、ウェハが収荷位置上に果た時、吸引を停止させ収納する。ウェハ収納後回転襲動機構34(a)により軌道34(a)により収納アーム34が受け取りベルト38に接するまで下路させる。以上のような動作を反散することによりウェハを順次所定の収器になるよう収納することができる。

以上ウェハの処理層が狂わないように順次カセット収納段からの取り出し収納について説明したが抜き取り検査等任意の収納段へのウェハの収納及び取り出し操作が出来ることは違うまでもない。

以上説明したウェハ収納位置による処理版認識 季限を用いた選送方法の他に、各処理版器におい て、パーコードや複数の小孔を穿孔し、その位置 の組合せ等のウェハ上の裁別部に光情報処理装置 等を用いてレーザ光を照射し、ウェハの規則を行 いウェハの敬送を行ってもよい。

[発明の効果]

本発明によればカセット及びウェハに収認される規則部を設けたため、ウェハの順次なされる規理工程においてウェハの処理順を狂わせることなく正しい順番で処理することができる。そのため処理施理中でのウェハの破損が起った時、抜き取り被盗で順番が欠番した場合等でもカセットの収納的に重複して収納したり抜けがあったりすることなく順次搬送できる。又、製造中不部合があった場合でもウェハの経歴がわかるので好意な処理を行うことができる。

又、ウェハの処理原を知ると同時にウェハの処理順を変更したい時あるいはカセットの所翌の位置に収納したい時でも自由に変更することができる。

4、 関面の簡単な説明

第1図(a)及び(b)は本発明に係るウェハ 及びカセットの一笑筋例を示す図、第2図及び第 3 図はそれぞれカセット版送方法の一実底例を示 す回、第4図(a)。(b)及び(c)はそれぞ れ本発明のウェハ概送方法に用いられる一次原例 を示す図である.

1、11、30・・・・カセット

2・・・・・・ウェハ

4、41、42 ····光情報処理裝置

5 · · · · 反 的 板

・20・・・・カセットステーション

~21・・・・・ロボットアーム

22~27・・・・カセット就政位置。

32、32 (a) ····· 支柱

3 3 · · · · 排状体

34・・・・・収納アーム

35・・・・・ 取り出しアーム

34(a)、35(a)----上下及び回転船助機構

36・・・・・受け取りベルト

37・・・・・送り出しベルト

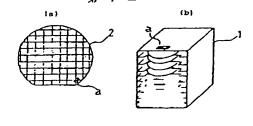
a. a-1, a-2 ·····バーコード

6' ····· 小孔穿孔板

A、B、C、D、E······ 処理資獻

代型人 弁理士 守 答 一 鐵

第 3 図



SE 2 SI

